Ser. 10/511, 1/20

MULTIPLE LOGIC FAMILY COMPATIBLE OUTPUT DRIVER

Publication number: WO9750176

Publication date:

1997-12-31

Inventor:

PLANTS WILLIAM C; BAKKER GREGORY W

Applicant:

ACTEL CORP (US)

Classification:

- international:

H03K19/0185; H03K19/0185; (IPC1-7): H03K19/0185

- european:

H03K19/01B5B4; H03K19/0185B4

Application number: WO1997US10683 19970620 Priority number(s):

US19960673701 19960625

Also published as:

EP0847624 (A1) US5952847 (A1)

EP0847624 (A4)

EP0847624 (A0)

Cited documents:

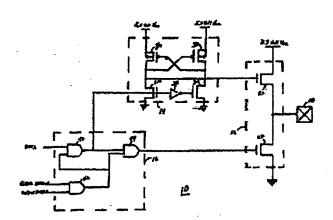
US5396128 US5473268

US5258319

Report a data error here

Abstract of WO9750176

An output buffer circuit (10) connected to an I/O pad (18) of the integrated circuit, includes an output totem pole (12), a level shifter (14) and enable logic (16). The output totem pole (12) has a first input connected to the level shifter (14) and a second input connected to the enable logic (16) and an output connected to the I/O pad (18), and includes a pullup transistor (22) connected to 3.3 volt Vcc and a pulldown transistor (20) connected to ground. In a first embodiment, totem pole pullup transistor (22) is an N-channel MOS transistor turned on by a 5-volt signal from the level shifter (14), and in a second embodiment, it is a P-channel MOS transistor formed in an Nwell tied to the 5-volt Vcc, and turned on by a ground level signal from the level shifter (14). The enable logic (16) inputs are a Data input, a Global enable input and an Output enable input.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(II)特許出願公表番号 特表平11-511943

(43)公表日 平成11年(1999)10月12日

(51) Int.Cl. ⁶	識別	引記号	FΙ		
H03K	19/0175		H03K	19/00	101J
H01L	21/8234		H01L	27/08	102J
	27/088	ı		29/78	3 0 1 S
	29/78			•	•

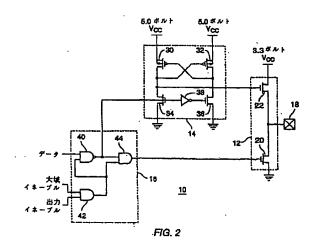
察查請求 未請求 予備室查請求 未請求(全 35 百)

		会 基明水 /	大明水 「神番主明水 木明水(主 55 貝)
(21)出願番号	特顧平10-503365	(71)出願人	アクテル・コーポレイション
(86) (22)出顧日	平成9年(1997)6月20日		アメリカ合衆国94086カリフォルニア州
(85)翻訳文提出日	平成10年(1998) 2 月25日		サニーペイル、イースト・アーケス・アベ
(86)国際出願番号	PCT/US97/10683		ニュー 955番
(87)国際公開番号	WO97/50176	(72)発明者	プランツ,ウィリアム・シー
(87)国際公開日	平成9年(1997)12月31日		アメリカ合衆国95051カリフォルニア州
(31)優先権主張番号	08/673, 701		サンタ・クララ、ブルックデイル・ドライ
(32)優先日	1996年 6 月25日		プ・ナンパー3、3295番
(33)優先権主張国	米国 (US)	(72)発明者	パッカー, グレゴリー・ダブリュー
(81)指定国	EP(AT, BE, CH, DE,		アメリカ合衆国95129カリフォルニア州
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, L			サンノゼ、デボンシャイア・ドライブ6739
U, MC, NL, PT, SE), CN, JP, KR			番
	•	(74)代理人	弁理士 青山 葆 (外1名)

(54) 【発明の名称】 多ロジックファミリのための互換性出力ドライバ

(57) 【要約】

集積回路の I/Oパッド(18)に接続され、出力トーテ ムポール(12)とレベルシフタ(14)とイネーブルロジ ック(16)とを備えた出力パッファ回路(10)。出力ト ーテムポール(12)は、レベルシフタ(14)に接続され た第1の入力と、イネーブルロジック(16)に接続され た第2の入力と、I/Oパッド(18)に接続された出力 とを有するとともに、3.3ポルトのV.に接続された ブルアップトランジスタ(22)と、アースに接続された ブルダウントランジスタ(20)とを備える。トーテムポ ールブルアップトランジスタ(22)は、上記第1の実施 例では、レベルシフタ(14)からの5ポルトの信号によ ってターンオンされるNチャンネルMOSトランジスタ であり、第2の実施例では、5ポルトのV.に接続され たNウェル内に形成され、レベルシフタ(14)からのア ースレベルの信号によってターンオンされるPチャンネ ルMOSトランジスタである。イネーブルロジック(1 6)への入力は、データ入力と、大城イネーブル入力 と、出力イネーブル入力とである。



【特許請求の範囲】

1. 第2のVcc 電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスとインターフェイス接続できる第1のVcc を有する集積回路のための出力バッファ回路において、

データ入力と、出力イネーブル入力と、第1,第2の出力とを有するイネーブルロジック回路と、

上記イネーブルロジック回路の上記第1の出力に接続された入力と、出力とを 有するレベルシフタと、

上記レベルシフタの出力に接続された第1の入力と、上記イネーブルロジック 回路の第2の出力に接続された第2の入力と、出力パッドに接続された出力とを 有するトーテムポールとを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

2. 請求項1に記載の出力バッファ回路において、上記イネーブルロジック回路は、

上記データ入力としての第1の入力と、上記出力イネーブル入力としての第2 の入力と、上記第1の出力としての出力とを有するナンド(否定積)ゲートと、

上記ナンドゲートの出力に接続された第1の入力と、上記出力イネーブル入力に接続された第2の入力と、上記第2の出力としての出力とを有するアンド(論理積)ゲートを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

- 3. 請求項1に記載の出力バッファ回路において、上記イネーブルロジック回路は、大域イネーブル入力をさらに備えたことを特徴とする出力バッファ回路。
- 4. 請求項1に記載の出力バッファ回路において、上記イネーブルロジック回路は、

上記データ入力の接続点としての第1の入力と、第2の入力と、上記第1の出力としての出力とを有するナンドゲートと、

上記大域イネーブル入力としての第1の入力と、上記出力イネーブル入力としての第2の入力と、上記ナンドゲートの第2の入力に接続された出力とを有する第1のアンドゲートと、

上記ナンドゲートの出力に接続された第1の入力と、上記第1のアンドゲート

の出力に接続された第2の入力と、上記第2の出力としての出力とを有する第2 のアンドゲートとを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

5. 請求項1に記載の出力バッファ回路において、上記レベルシフタは、

第3の V_{cc} に接続された夫々のソースとドレインとゲートとを有する第1,第 2のPチャンネルMOSトランジスタであって、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続され、上記第2のPチャンネルMOSトランジスタのゲートが、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのゲートが、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて、上記交差接続されたトランジスタ対を形成する第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタと

アース電位に接続された夫々のソースとドレインとゲートとを有する第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタであって、上記第1のNチャンネルMOSトランジスタのドレインが、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて、上記出力としての第1の接続点を形成するとともに、上記第2のNチャンネルMOSトランジスタのドレインが、上記第2のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて、第2の接続点を形成する第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタと、

上記第1のNチャンネルMOSトランジスタのゲートと上記イネーブルロジック回路の第1の出力に接続された入力と、上記第2のNチャンネルMOSトランジスタのゲートに接続された出力とを有するインバータとを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

- 6. 請求項1 に記載の出力バッファ回路において、上記第1の V_{cc} は、3.3 ボルトが基準であり、上記第2の V_{cc} は、5 ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 7. 請求項5に記載の出力バッファ回路において、上記第3のVcc は、3.3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 8. 請求項5に記載の出力バッファ回路において、上記第2のVac は、上記第3のVac と同一であることを特徴とする出力バッファ回路。

- 9. 請求項5に記載の出力バッファ回路において、上記第2のV。と上記第3の V。は、5ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- ′10.請求項1に記載の出力バッファ回路において、上記出力トーテムポールは

第3のV。に接続されたドレインと、ソースと、上記第1の入力としてのゲートとを有するNチャンネルMOSプルアップトランジスタと、

アース電位に接続されたソースと、上記NチャンネルMOSプルアップトランジスタのソースに接続されて、上記出力接続点を形成するドレインと、上記第2の入力としてのゲートとを有するNチャンネルMOSプルダウントランジスタとを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

- 11. 請求項10に記載の出力バッファ回路において、上記第3のV。は、3. 3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 12. 請求項10に記載の出力バッファ回路において、上記第1のV。は、上記第3のV。と同一であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 13. 請求項10に記載の出力バッファ回路において、上記第1のV。と上記第3のV。は、3.3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 14. 請求項1に記載の出力バッファ回路において、上記出力トーテムポールは

第3の V_{α} に接続されたソースと、ドレインと、上記第1の入力としてのゲートとを有するPチャンネルMOSプルアップトランジスタであって、第4の V_{α} に接続されたNウェル内に配置されたPチャンネルMOSプルアップトランジスタと、

アース電位に接続されたソースと、上記PチャンネルMOSプルアップトランジスタの上記ドレインに接続されて上記出力接続点を形成するドレインと、上記第2の入力としてのゲートとを有するNチャンネルMOSプルダウントランジスタとを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

15. 請求項14に記載の出力バッファ回路において、上記第3のV。は、3. 3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。

- 16. 請求項14に記載の出力バッファ回路において、上記第1のV。は、上記第3のV。と同一であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 17. 請求項14に記載の出力バッファ回路において、上記第2のV。は、上記第4のV。と同一であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 18. 請求項14に記載の出力バッファ回路において、上記第1のV。と上記第 3のV。は、5ボルトが基準あることを特徴とする出力バッファ回路。
- 19. 請求項14に記載の出力バッファ回路において、上記第2のVac と上記第4のVac は、5ボルトが基準あることを特徴とする出力バッファ回路。
- 20. 第2の V_{α} 電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスとインターフェイス接続できる第1の V_{α} を有する集積回路のための出力バッファ回路において、

第3のV_{cc} に接続された夫々のソースとドレインとゲートとを有する第1,第 2のPチャンネルMOSトランジスタであって、第1のPチャンネルMOSトラ ンジスタのゲートが、上記第2のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに 接続され、第2のPチャンネルMOSトランジスタのゲートが、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて、交差接続されたトランジスタ対を形成する第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタと、

アース電位に接続された夫々のソースとドレインとゲートとを有する第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタであって、上記第1のNチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて第1の接続点を形成するとともに、上記第2のNチャンネルMOSトランジスタのドレインが、上記第2のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて、第2の接続点を形成する第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタと、

上記第1のNチャンネルMOSトランジスタのゲートに接続された入力と、上記第2のNチャンネルMOSトランジスタのゲートに接続された出力とを有するインバータと、

第4のV。に接続されたドレインと、ソースと、上記第1の接続点に接続され

たゲートとを有するNチャンネルMOSプルアップトランジスタと、

アース電位に接続されたソースと、上記NチャンネルMOSプルアップトランジスタの上記ソースに接続されて、上記出力接続点を形成するドレインと、ゲートとを有するNチャンネルMOSプルダウントランジスタと、

上記インバータの上記入力と上記NチャンネルMOSプルダウントランジスタの上記ゲートとに出力信号を印加するための手段とを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

- 21. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、上記第1の V_{cc} は、3. 3ボルトが基準であり、上記第2の V_{cc} は、5ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 22. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、上記第3のV。は、5ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 23. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、上記第4のV。は、3. 3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 24. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、上記第1のVaa は、上記第4のVaa と同一であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 25. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、上記第2のV。は、上記第3のV。と同一であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 26. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、上記第1のVccと上記第4のVccは、3.3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 27. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、上記第2のV。と上記第3のV。は、3.3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 28. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、出力信号を印加するための上記手段は、

データ入力接続点に接続された第1の入力と、出力イネーブル信号接続点に接続された第2の入力と、上記インバータの入力に接続された出力とを有するナンドゲートと、

上記ナンドゲートの出力に接続された第1の入力と、上記イネーブル信号接続

点に接続された第2の入力と、上記NチャンネルMOSプルダウントランジスタの上記ゲートに接続された出力とを有するアンドゲートとを備えることを特徴とでする出力バッファ回路。

29. 請求項20に記載の出力バッファ回路において、出力信号を印加するための上記手段は、

データ入力接続点に接続された第1の入力と、第2の入力と、上記インバータ の入力に接続された出力とを有するナンドゲートと、

大域イネーブル信号接続点に接続された第1の入力と、出力イネーブル信号接続点に接続された第2の入力と、上記ナンドゲートの第2の入力に接続された出力とを有する第1のアンドゲートと、

上記ナンドゲートの出力に接続された第1の入力と、上記第1のアンドゲートの出力に接続された第2の入力と、上記NチャンネルMOSプルダウントランジスタに接続された出力とを有する第2のアンドゲートとを備えることを特徴とする出力バッファ回路。

30. 第2のV。電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスとインターフェイス接続できる第1のV。を有する集積回路のための出力バッファ回路において、

第3のVcc に接続された夫々のソースとドレインとゲートとを有する第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタであって、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続され、上記第2のPチャンネルMOSトランジスタのゲートが、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのゲートが、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて、交差接続されたトランジスタ対を形成する第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタと、

アース電位に接続された夫々のソースとドレインとゲートとを有する第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタであって、上記第1のNチャンネルMOSトランジスタが、上記第1のPチャンネルMOSトランジスタのドレインに接続されて第1の接続点を形成するとともに、上記第2のNチャンネルMOSトランジスタのドレインに

接続されて、第2の接続点を形成する第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタと、

上記第1のNチャンネルMOSトランジスタのゲートに接続された入力と、上 記第2のNチャンネルMOSトランジスタのゲートに接続された出力とを有する インバータと、

第4のVccに接続されたソースと、ドレインと、上記第2の接続点に接続されたゲートとを有するとともに、第5のVccに接続されたNウェル内に配置されたPチャンネルMOSプルアップトランジスタと、

アース電位に接続されたソースと、上記PチャンネルMOSプルアップトランジスタの上記ドレインに接続されて、出力接続点を形成するドレインと、ゲートとを有するNチャンネルMOSプルダウントランジスタと、

上記インバータの上記入力と上記NチャンネルMOSプルダウントランジスタの上記ゲートとに出力信号を印加するための手段とを備えたことを特徴とする出力バッファ回路。

- 31. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第1の V_{cc} は、3. 3ボルトが基準であり、上記第2の V_{cc} は、5ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 32. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第3のVcc は、5ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 33. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第4のVacは、3. 3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 34. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第5のVcc は、5ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 35. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第1の V_{α} は、上記第4の V_{α} と同一であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 36. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第2の V_α と、上記第3の V_α と、上記第5の V_α とは同一であることを特徴とする出力バッファ回路。

- 37. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第1のV。と上記第4のV。は、3.3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 38. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記第2のV 。と上記第3のV 。は、3.3ボルトが基準であることを特徴とする出力バッファ回路。
- 39. 請求項30に記載の出力バッファ回路において、上記出力信号を印加するための手段は、

データ入力接続点に接続された第1の入力と、イネーブル信号接続点に接続された第2の入力と、上記インバータの入力に接続された出力とを有するナンドゲートと、

上記ナンドゲートの出力に接続された第1の入力と、イネーブル信号接続点に接続された第2の入力と、上記NチャンネルMOSプルダウントランジスタのゲートに接続された出力とを有するアンドゲートを備えることを特徴とする出力バッファ回路。

40. 低電圧ゲートオフセットMOSトランジスタであって、

第1の導電型の基板と、

上記基板内のチャンネルを形成する第1の領域上に配置された低電圧ゲート酸 化膜と、

上記低電圧ゲート酸化膜上に配置されたゲートと、

第2の導電型で強くドープされ、かつ上記チャンネルに第1の側で接するソースを形成する上記基板の第2の領域と、

上記第2の導電型で弱くドープされ、かつ上記チャンネルに第2の側で接して ドレインの第1の部分を形成する上記基板の第3の領域と、

上記第2の導電型で強くドープされ、かつ上記チャンネルから上記第2の側で隔ってドレインの第2の部分を形成する上記基板の第4の領域とを備えたことを特徴とする低電圧ゲートオフセットMOSトランジスタ。

【発明の詳細な説明】

<u>多ロジックファミリのための互換性出力ドライバ</u>

発明の背景

1. 発明の分野

本発明は、集積回路のための電子回路に関する。本発明は、より詳しくは、論理レベルを表す異なった電圧を持つ多ロジックファミリからなるデバイスを駆動することができる出力バッファ回路に関する。

2. 先行技術

例えば、3.3ボルトの V_{α} と5ボルトの V_{α} の双方を含むハイブリッドシステム内では、5ボルトの V_{α} を持つデバイスの出力は、3.3ボルトの V_{α} を持つデバイスの出力も接続される共通の接続点に接続されうる。3.3ボルトの V_{α} を持つデバイスのCMOS出力バッファは、上記出力の接続点を駆動するためのトーテムポール出力を典型的に含みうる。CMOSのトーテムポールは、ソースが3.3ボルトの V_{α} に接続されたPチャンネルMOSプルアップトランジスタと、ソースがTース接続されたT

型的に含んでおり、上記 P チャンネルMOSプルアップトランジスタと N チャン

ネルMOSプルダウントランジスタの双方のドレインは、上記出力バッファの出力接続点を形成するように互いに接続されている。このトーテムポール出力の接続点は、システム内の共通の接続点に典型的に接続されうる。

共通接続点に接続された 5 ボルトの V_{cc} をもつデバイスが、共通接続点を 5 ボルトに駆動する場合、トーテムポール内の共通接続点に接続された P チャンネル MO S プルアップトランジスタの P 形ドレイン領域は、トーテムポール内の P チャンネルMO S プルアップトランジスタのソースに接続されている 3 .3 ボルトの V_{cc} 以上に引き上げるであろう。結果として、P チャンネルMO S プルアップトランジスタが内部に形成されている N ウェルと P 形ドレイン領域とによって形成される接合ダイオードには、順バイアスが印加されうるか、あるいは P チャンネルMO S プルアップトランジスタがターンオンさせられうる。これらのうちのいずれかが起こると、共通接続点が 3 .3 ボルトのデバイスの 3 .3 ボルトの V_{cc} にクランプされ、かつ電流が低下させられうる。もし、通常の使用中に非常にありがちなように、デバイスがその状態のままなら、5 ボルトの V_{cc} をもつデバイスへ大電流が流れる。このことは、かなりの電力の浪費であるばかりでなく、デバイスの一方または双方が損傷を受けたり、破壊されたりする可能性がある。

上記の問題のための幾つかの解決策が、先行技術によって提案されている。種々の論理機能を実行するために用いられる幾つかの構成可能な機能ブロックを典型的に備え、この構成可能な各機能ブロックが、この機能ブロックをI/Oピンに接続するのに用いられるI組のI/Oバッファを持っているようなプログラムマブル論理デバイス(PLD)において、Iつのアプローチは、5ボルト又は33ボルトのいずれかである所望のV6。を同一の構成可能な論理ブロック内の各I/Oバッファに供給するために、これらのI/Oバッファに専用のV600 ピンを設けることであった。このアプローチは、同一の構成可能な機能ブロック内の各

ン(I/Oバッファ)を、所望の出力電圧に設定する。

上記アプローチは、幾つかの欠点を持っている。第1に、構成可能なファンク

ションブロックの夫々へのV 。 ピンは、そうでなければユーザの追加 I / O ピンとして利用できるピンを使っている。第2に、チップ上のV 。 ノイズが増加する。第三に、構成可能な機能ブロックを内部で相互接続する能力がピン配置の束縛によって激減する。

他のアプローチは、論理ファミリ間をインターフェイスするように設計された特殊化された集積回路を用いることである。これらの特殊化された集積回路は、外部翻訳機構(トランスレータ)として知られている。外部翻訳機構は、一方向性又は双方向性のいずれでもよい。これらのデバイスは、構成要素数が追加され、貴重なボード領域が使用され、電力消費が増え(とりわけワイドバスのため)、設計が非常に複雑化し、高性能使用への適用を不可能にする伝達の遅れを生じる。

他のアプローチは、内部にPチャンネルMOSプルアップトランジスタが形成されているNウェルを浮かす(フローティングさせる)ことによって典型的なCMOSトーテムポールを変更することである。Nウェルが3.3ボルトのV。に接続されるよりも、むしろ共通接続点に間接的に接続されて、その結果、共通接続点がV。以上で駆動されたときNウェル共通接続点に従い,または一緒にフロートアップし、共通接続点がV。以下で駆動されたときNウェルが共通接続点と一緒にフロートしないので、Nウェルはフロート状態と呼ばれる。先行技術の中には、Nウェル浮かすことを実行した幾つかのアプローチがある。

1992年の国際電気電子学会の個体回路会議でドッパープール達は、予稿集の106,107ページに、Nウェルを浮かすのを可能にするために用いられた Pチャンネルプルアップトランジスタの配列を発表した。しかしながら、このアプローチは、非常にラッチアップしやすかったので、あまり望ましくなかった。

1994年4月4日の電子設計の67~107ページに、マーティンは、フローティングNウェルを実行するためにショットキークランプを用いる出力回路案を発表した。ショットキーダイオードのターンオン電圧が、PチャンネルMOSトランジスタのドレイン領域の接合ダイオードのターンオン電圧及び上記PチャンネルMOSトランジスタのターンオン電圧よりも小さいので、Nウェルはフロート状態になる。このアプローチも、高価な追加処理を必要とし、かつラッチア

ップしやすかったので、望ましくなかった。

当業者は、現在の問題が5ボルトのVccを持つデバイスと3.3ボルトのVccを持つデバイスの双方を持っているシステムに向けられているが、将来、集積回路を動作させるVccの更なる減少が生じることも分かるであろう。したがって、異なるVcc電圧をもつデバイスを駆動するための一般的な解決策が必要である。

それゆえ、本発明の目的は、異なる V_{cc} 電圧を必要とする S_{cc} ロジックファミリからなるデバイスを駆動することことができる出力バッファ回路を提供することである。

本発明の他の目的は、プルアップトランジスタに接続された V。電圧以上の電圧で出力接続点が駆動されたとき、その接合ダイオードまたはそれ自体がターンオンしないプルアップトランジスタを有する出力バッファ内のトーテムポールを提供することである。

本発明の更なる他の目的は、ピン対ピン又はブロック対ブロックの関係で出力 電圧レベルをプログラムするための分離したピンを必要としない出力バッファを 提供することである。

本発明の更なる目的は、プログラマブルな論理デバイスのピン対ピン接続を強

制しないプログラマブル論理デバイスのための出力バッファを提供することである。

本発明の更に他の目的は、ラッチアップに対して抵抗力のあるトーテムポール を出力バッファ内に提供することである。

本発明の目的は、さらに、出力バッファを有する第1の V_{α} が供給される集積回路に、上記第1の V_{α} に接続されたNチャンネルMO S プルアップトランジスタと、アースに接続されたNチャンネルMO S プルダウントランジスタと、上記第1の V_{α} よりも高電圧の第2の V_{α} を持つデバイスによって駆動されるうる共通接続点に、上記NチャンネルMO S プルアップトランジスタを介する電流低下を生じることなく、接続されることができる出力接続点とを有するトーテムポールを設けることである。

本発明の更なる目的は、出力バッファを有する3.3ボルトのVェが供給され

る集積回路に、3.3ボルトのV。に接続されたNチャンネルMOSプルアップトランジスタと、アースに接続されたNチャンネルMOSプルダウントランジスタと、5ボルトで駆動されうる共通接続点に、上記NチャンネルMOSプルアップトランジスタを介する電流低下を生じることなく、接続されることができる出力接続点とを有するトーテムポールを設けることである。

本発明の更なる目的は、出力バッファを有する第1の V_{cc} が供給される集積回路に、第2の V_{cc} へ接続されたNウェル内に配置されたPチャンネルMOSプルアップトランジスタと、NチャンネルMOSプルダウントランジスタと、第3の V_{cc} が供給される第2の集積回路へ共通接続点を介して接続されうる出力接続点とを有するトーテムポールを設け、上記第3の V_{cc} は第1の V_{cc} よりも高く、上記共通接続点が上記第2の集積回路によって第1の V_{cc} より高い電圧で駆動させられたとき、上記PチャンネルMOSプルアップトランジスタは電流低下を生じ

ず、上記第2のV。は、上記第2の集積回路によって上記共通接続点が駆動され うる電圧に少なくとも等しくすることである。

本発明の他の目的は、5ボルトの V_{α} へ接続されたNウェル内に配置され、3 ・ 3ボルトの V_{α} に接続されたPチャンネルMOSプルアップトランジスタと、アースに接続されたNチャンネルMOSプルダウントランジスタと、5ボルトで駆動されうる共通接続点に、上記PチャンネルMOSプルアップトランジスタを介する電流低下を生じることなく接続されることができる出力接続点とを有する出力トーテムポールを提供することである。

本発明の概要

本発明の第1の実施例によれば、出力バッファ回路は、異なる V 。電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスを駆動することのできる。本発明のよる出力バッファ回路は、集積回路の I / O パッドに接続されている。出力バッファ回路は、出力トーテムポールとレベルシフタとイネーブルロジックを備えている。

トーテムポールに供給される V_α は、3.3 ボルトであるのが好ましく、レベルシフタに供給される V_α は、5 ボルトであるのが好ましく、イネーブルロジッ

クブロックに供給される V a は、3.3 ボルトであるのが好ましい。

トーテムポールは、レベルシフタに接続された第1の入力とイネーブルロジックに接続された第2の入力を有する。トーテムポールの出力は、I/Oバッドに接続されている。トーテムポールは、3.3ボルトのV_{α} に接続されたプルアップトランジスタと、アースに接続されたプルダウントランジスタとを備える。トーテムポールの出力は、上記プルアップトランジスタがターンオンするときハイになり、上記プルダウントランジスタとプルアップトランジスタの双方がターンオフするとき高

インピーダンス状態になる。トーテムポール内のプルアップトランジスタは、上記イネーブルロジックからレベルシフタを経てトーテムポールの第1の入力に入る信号によってターンオンされ、ターンオフされる。トーテムポール内のプルアップトランジスタは、上記イネーブルロジックからトーテムポールの第2の入力に直接入る信号によってターンオンされ、ターンオフされる。

本発明の第1の実施例では、上記トーテムポール内のプルアップトランジスタは、NチャンネルMOSトランジスタであり、本発明の第2の実施例では、上記トーテムポール内のプルアップトランジスタは、5ボルトのV_{α} に接続されたNウェル内に形成されたPチャンネルMOSトランジスタである。

イネーブルロジックは、このイネーブルロジックへの入力信号に応じて、トーテムポールの出力をロー論理レベル,ハイ論理レベル及び高インピーダンス状態のいずれかに強制する。イネーブルロジックへの入力は、データ入力,大域イネーブル入力及び出力イネーブル入力である。大域イネーブル入力は、各出力バッファ回路に同時に伝えられる大域出力選択信号に応答し、出力イネーブル入力は、個々の出力バッファ選択信号に応答する。出力バッファ回路での大域イネーブル入力と出力イネーブル入力の使用は、当業者にとって周知である。大域イネーブル入力と出力イネーブル入力の双方に与えられるハイ信号は、データ入力への信号がハイのときトーテムポールの出力をハイにし、データ入力への信号がローのときトーテムポールの出力をローにする。大域イネーブル出力又は出力イネーブル入力のいずれかにロー信号が与えられたとき、トーテムポールの出力は高イ

ンピーダンス状態になる。

本発明の第1実施例では、上記NチャンネルMOSプルアップトランジスタは、上記レベルシフタからの5ボルトの信号によってターンオンさせられる。本発明の第2の実施例では、PチャンネルMOSプルアップトランジスタは、レベルシフタからのグラウンド(アース)レベルの信号によってターンオンさせられる。

上記レベルシフタには、5ボルト動作のために見積もられたゲート酸化膜を持っている交差接続された第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタと、ゲート酸化膜下のより長いチャンネルと,弱くドープされたドレイン領域と、この弱くドープされたドレイン領域と同じ領域内に上記ゲートから隔ってあるより強くドープされたドレイン領域とを持つ点で従来の低電圧MOSトランジスタと異なる低電圧ゲートオフセットMOSトランジスタである第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタとが有る。上記両実施例におけるトーテムポール内のプルアップトランジスタとプルダウントランジスタも、低電圧ゲートオフセットMOSトランジスタである。

図面の簡単な説明

図1は、異なるV。電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスを 駆動するための本発明の出力バッファ回路のブロック図である。

図2は、異なるV。電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスを 駆動するための出力バッファ回路の第1実施例を示す図である。

図3は、本発明の使用に適した低電圧ゲートオフセット型CMOS(相補型金属酸化膜半導体)トランジスタの横断面図である。

図4は、異なるV。電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスを 駆動するための出力バッファ回路の第2実施例を示す図である。

好ましい実施例の詳細な説明

当業者は本発明の以下の説明が、単なる図解的なもので決して制限的なものでないことが分かるであろう。本発明の他の実施例は、当業者にとっては、容易に推測されるであろう。

本発明の出力バッファ回路は、異なる V_{α} 及び出力レベルを持つ異なる論理回路ファミリ相互間でピンからピンへの直接接続を可能にする。例えば、本発明の出力バッファ回路は、低電圧のTTL(トランジスタトランジスタ論理回路)のような V_{α} が3.3ボルトである論理ファミリ及び V_{α} が3.3ボルトであるCMOS(Harmonian) であって、TTL のようなS ボルトの論理ファミリへの共通接続点を介して接続される論理ファミリ及びS を駆動するのに用いることができる。本発明が、S が3ボルトとS ボルトのデバイスをインターフェイス接続することに限られず、異なるS や出力レベルを持つ論理回路ファミリに一般に用いることができることは、当業者によって理解されるべきである。

まず、図1を参照すると、第1の V_{cc} を持つ論理ファミリからなるデバイスを駆動するための本発明の出力バッファ回路10のブロック図が示されている。上記論理ファミリは、共通接続点を介して第1の V_{cc} 又は第1の V_{cc} 以外の V_{cc} を持つ論理ファミリのデバイスに接続されている。上記出力バッファ回路は、トーテムポールブロック12と、レベルシフタブロック14とイネーブルロジックブロック16を含んでいる。

トーテムポールブロック 1 2 は、レベルシフタブロック 1 4 に接続された第 1 の入力とイネーブルロジックブロック 1 6 に接続された第 2 の入力とを有する。トーテムポールブロック 1 2 の出力は、出力パッド 1 8 に接続されている。トーテムポールブロック 1 2 に供給される V_{cc} の電圧レベルは、出力バッファ回路 1 0 が備えられている集積回路に供給される V_{cc} の電圧レベル、即ち 3 . 3 ボルトと好ましくは同じである。レベルシフタブロック 1 4 に供給される V_{cc} の電圧レベルは、好ましくは 5 ボルトである。イネーブルロジックブロック 1 6 に供給される V_{cc} の電圧レベルも、出力バッファ回路 1 0 が備えられている集積回路に供給される V_{cc} の電圧レベル、即ち 3 . 3 ボルトと好ましくは同じである。本発明の異なる部分に供給される同じ V_{cc} の電圧レベルは、同一又は別個の V_{cc} 供給電

源によって供給されうることが認識されるべきである。

好ましい実施例では、イネーブルロジックブロック16及びトーテムポールブ

ロック12に供給される V_{α} は、出力バッファ回路10を用いている集積回路に供給される V_{α} と同じ V_{α} でなければならない。しかし、イネーブルロジックブロック16に供給される V_{α} は、トーテムポールブロック12に供給される V_{α} と異ならせることができ、イネーブルロジックブロック16に供給される V_{α} およびトーテムポールブロック12に供給される V_{α} は、出力バッファ回路10を用いる集積回路に供給される V_{α} と同一である必要がないということも認識されるべきである。レベルシフタブロック14に供給される V_{α} は、トーテムポールブロック12に供給される V_{α} よりも高い。レベルシフタ14に供給される V_{α} が、トーテムポールブロック12に供給される V_{α} よりどの程度高いかは、以下の実施例で述べられる。

トーテムポールブロック12は、3.3ボルトのVcc に接続されるプルアップトランジスタと、接地されているプルダウントランジスタとを含んでいる。プルアップトランジスタがターンオンすると、トーテムポールブロック12の出力は、ハイ(HIGH)になり、プルダウントランジスタがターンオンすると、ロー(LOW)になり、プルアップトランジスタとプルダウントランジスタの両者がターンオフすると高インピーダンスになる。トーテムポールブロック12のプルアップトランジスタは、イネーブルロジック16からレベルシフタブロック14を経てトーテムポールブロック12の第1の入力に入る信号によってターンオフ、ターンオンされる。トーテムポールブロック12のプルダウントランジスタは、イネーブルロジック16からトーテムポールブロック12の第2の入力に直接入る信号によってターンオン、ターンオフされる。

以下により完全に説明されるように、上記イネーブルロジックは、イネーブルロジックブロック16への入力信号に応じて、トーテムポールブロック12の出

力をロー論理レベル、ハイ論理レベル又は高インピーダンス状態のいずれかで駆動する。イネーブルロジックブロック 16への入力は、データ入力と、大域(グローバル)イネーブル入力と、出力イネーブル入力である。大域イネーブル入力は、出力バッファ回路の夫々に同時に伝えられる大域出力選択信号に応答し、出力イネーブル入力は、個々の出力バッファ選択信号に応答する。出力バッファ回

路において大域イネーブル入力及びイネーブル入力を用いることは、当業者に周 知である。

イネブールロジックブロック16の大域イネーブル及び出力イネーブルの双方に与えられるハイ信号は、データ入力への信号がハイの場合、トーテムポールブロック12の出力をハイにさせ、データ入力への信号がローの場合、トーテムポールブロック12の出力をローにさせる。イネーブルロジックブロック16の大域イネーブル又は出力イネーブルのいずれかにロー信号が与えられると、トーテムポールブロック12の出力は、高インピーダンス状態になる。

本発明の第1の好ましい実施例では、トーテムポールブロック12のプルアップトランジスタは、NチャンネルMOS(金属酸化膜半導体)トランジスタであり、本発明の第2の好ましい実施例では、トーテムポールブロック12のプルアップトランジスタは、PチャンネルMOSトランジスタである。上記PチャンネルMOSトランジスタは、トーテムポールブロック12に供給される V_{cc} よりも高い V_{cc} に接続されたNウェル内に形成されている。第2の好ましい実施例では、Nウェルに供給される V_{cc} は、レベルシフタブロック14に供給される V_{cc} と同一である。

さて、図2を参照すると、出力バッファ回路10の第1の実施例の図が示されている。本発明の第1の実施例によれば、I/O(入出力)パッド18は、ソースがアースに接続されたNチャンネルMOSのプルダウントランジスタ20によって、ロー論理レベルまで引き落とされるとともに、ドレインが3.3ボルトのV。

接続されたNチャンネルMOSのソースフォロワ・プルアップトランジスタ22 によって、ハイ論理レベルまで引き上げられる。ここでさらに完全に開示されるように、NチャンネルMOSプルダウントランジスタ20のゲートは、イネーブルロジックブロック16からの信号によって駆動され、NチャンネルMOSソースフォロワ・プルアップトランジスタ22は、イネーブルロジックブロック16からレベルシフタ14を経る信号によって駆動される。

レベルシフタブロック14は、交差接続された第1,第2のPチャンネルMO

Sトランジスタ30,32を含む。これらのPチャンネルMOSトランジスタは 、交差接続された上記第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ30,32が 内部に配置されているNウェル及びソースを有するとともに、5ボルトのVc に 接続されている。第1のPチャンネルMOSトランジスタ30のドレインは、第 1のNチャンネルMOSトランジスタ34のドレインに接続されている。第2の PチャンネルMOSトランジスタ32のドレインは、第2のNチャンネルMOS トランジスタ36のドレインに接続されている。第1のPチャンネルMOSトラ ンジスタ30のゲートは、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32と第2の NチャンネルMOSトランジスタ36の共通ドレイン接続部に接続されている。 第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートは、第1のPチャンネルM OSトランジスタ30と第1のNチャンネルMOSトランジスタ34の共通ドレ イン接続部に接続されている。第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲ ートと第1のPチャンネルMOSトランジスタ30及び第1のNチャンネルMO Sトランジスタ34のドレインからなる接続点は、トーテムポールブロック12 内にあるNチャンネルMOSソースフォロワ・プルアップトランジスタ22のゲ ートに接続されている。インバータ38は、第1のNチャンネルMOSトランジ スタ34のゲートと、第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のゲートとの 間に接続されている。レベルシフタブロック14は、イネーブルロジック16か ら第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のゲートへの信号、及びイネーブ ルロジック16からインバータ38を経て第2のNチャンネルMOSトランジス タ3

6のゲートへの信号によって駆動される。レベルシフタブロック 1 4 の動作は、 以下に説明される。

イネーブルロジックブロック16は、イネーブルロジックブロック16への入力信号に応じて、トーテムポールブロック12の出力がロー論理レベル、ハイ論理レベル又は高インピーダンス状態のいずれかになるように強制する。イネーブルロジックブロック16への入力は、データ入力と、大域イネーブル入力と、出力イネーブル入力である。出力イネーブルロジックブロック16において、デー

タ入力がナンド(否定積)ゲート40の第1の入力であり、大域イネーブル入力が第1のアンド(論理積)ゲート42の第1の入力であり、出力イネーブル入力が第1のアンドゲート42の第2の入力である。第1のアンドゲート42の出力は、ナンドゲート40の第2の入力である。当業者は、択一的実施例において、大域イネーブル入力を省略できることを理解するであろう。

ナンドゲート40の出力は、レベルシフタブロック14内の第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のゲート、及びレベルシフタブロック14内の第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタ34と36の間に接続されたインバータ38を経てレベルシフタブロック14内の第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のゲートを駆動する。第1のアンドゲート42の出力とナンドゲート40の出力は、夫々第2のアンドゲート44の第1の入力と第2の入力に接続されている。第2のアンドゲート44の出力は、トーテムポールブロック12のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20を駆動する。

3.3ボルトの V_{α} は、レベルシフタブロック 1.4内のインバータ 3.8、イネーブルロジックブロック 1.6 内のナンドゲートの 4.0 と第 1 ,第 2 のアンドゲートの 4.2,4.4、及びトーテムポールブロック 1.2 内の N チャンネル M O S ソースフォロワ・プルアップトランジスタ 2.2 に供給されている。 5 ボルトの V_{α} は、第 1 ,第 2 の交差接続された P チャンネル M O S トランジスタ 3.0, 3.2 のソ

ースと、交差接続された第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ30,32 が内部に配置されているNウェルとに供給されている。

交差接続された第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ30,32のゲート酸化膜は、5ボルトの動作のために見積もられた厚みをもっている。レベルシフター内の第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタ34,36、及びトテムポールプロック12内のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20とNチャンネルMOSプルアップトランジスタ22は、第1の実施例においては低電圧ゲートオフセット(LGO)のCMOSトランジスタである。以下により完全に説明されるLGOトランジスタは、ゲート酸化膜下のより長いチャンネルと、弱くドープされたドレイン領域と、この弱くドープされたドレイン領域と同じ領域に

あるが上記ゲートから隔ったより強くドープされたドレイン領域とを有する点で、従来の低電圧のCMOSトランジスタと異なる。レベルシフター内の第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタ34,36及びトーテムポールブロック12内のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20とNチャンネルMOSプルアップトランジスタ22は、この技術分野で知られている従来の低電圧MOSトランジスタとすることができることもまた理解されるべきである。

出力バッファ回路10の出力は、イネーブルロジックブロック16への入力信号に依存している。大域イネブール信号又は出力イネーブル信号のいずれかがローのとき、第1のアンドゲート42の出力はローになる。この場合、ナンドゲート40の出力はハイになり、第2のアンドゲート44の出力はローになる。第2のアンドゲート44のロー出力は、Nチャンネルプルダウントランジスタ20をターンオフさせる。ナンドゲート40のハイ出力は、レベルシフタブロック14内の第1のNチャンネルMOSトランジスタ34をターンオンさせ、レベルシフタブロック14内の第2のNチャンネルMOSトランジスタ36をインバータ38を介してターンオフさせる。

第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のドレインが交差接続されたトランジスタ対の第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに接続されているので、第1のNチャンネルMOSトランジスタ34がターンオンすると、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32がターンオンさせられる。このターンオンの結果、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のドレインは、5ボルトに引き上げられる。第2のNチャンネルMOSトランジスタ36がターンオフすると、第2のPチャンネルMOSトランジスタ36がターンオフすると、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のドレインの5ボルトが、第1のPチャンネルMOSトランジスタ30のゲートに印加されるので、交差接続されたトランジスタ対の第1のPチャンネルMOSトランジスタ30をもターンオフさせる。トーテムポールブロック内のNチャンネルMOSソースフォロワ・プルアップトランジスタ22は、第1のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートと第1のPチャンネルMOSトランジスタ32

ような状況下でターンオフし、 I / O パッド18は高インピーダンス状態になる

大域イネーブル信号と出力イネーブル信号の双方がハイの場合、トーテムポールブロック12の出力は、データ入力での入力信号に従う。大域イネーブル入力と出力イネーブル入力の両信号がハイになると、第1のアンドゲート42の出力がハイになる。第1のアンドゲート42のハイ出力は、ナンドゲート40と第2のアンドゲート44の双方の出力を、データ入力の補数とする。第2のアンドゲート44からのロー出力は、トーテムポールブロック12内のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20をターンオフさせる。ナンドゲート40からのロー出力は、トーテムポール12内のNチャンネルMOSプルアップトランジスタ22をレベルシフタ14を介してターンオンさせて、出力パッド18の論理レベルをハイにする。

レベルシフタブロック14内の、ナンドゲート40のロー出力が、レベルシフ

タブロック14内の第1のNチャンネルMOSトランジスタ34をターンオフさせるとともに、レベルシフタブロック14内の第2のNチャンネルMOSトランジスタ36をインバータ38を介してターンオンさせる。第2のNチャンネルMOSトランジスタ36をインバータ38を介してターンオンさせる。第2のNチャンネルMOSトランジスタ36がターンオンすると、このトランジスタのドレインがアースに接続され、このドレインのアースへの接続が、第1のPチャンネルMOSトランジスタ30をターンオンさせる。なぜなら、第2のNチャンネルMOSトランジスタ30のゲートに接続されているからである。第1のPチャンネルMOSトランジスタ30がターンオンした結果、そのドレインは、5ボルトに引き上げられる。第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のターンオフは、交差接続されたトランジスタ対の第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印加される。トーテムポール内のNチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印加される。トーテムポール内のNチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印加される。トーテムポール内のNチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印加される。トーテムポール内のNチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印加される。トーテムポール内のNチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印加される。トーテムポール内のNチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印かるが、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印かるが、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印かるが、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートランジスタ22は、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートランジスタ22は、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲー

トと第1のPチャンネルMOSトランジスタ30及び第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のドレインからなる接続点に接続されているが、このような状況下でターンオンし、I/Oパッド18は、ハイ論理レベルになる。

第2のアンドゲート44からのハイ出力は、トーテムポールブロック12のN チャンネルMOSプルダウントランジスタ20をターンオンさせ、ナンドゲート 40からのハイ出力は、レベルシフタブロック14を介してトーテムポールブロック12のNチャンネルMOSプルアップトランジスタ22を上述のようにターンオフさせる。これが出力パッド18の論理レベルをローにする。

当業者が図2を検討すれば容易に理解できるように、NチャンネルMOSソースフォロワ・プルアップトランジスタ22をプルアップデバイスとして使用することは、 V_{cc} が3.3ボルトのデバイスと V_{cc} が5ボルトのデバイスの双方を、

/Oパッド18に接続することを可能にする。出力バッファ回路10が高インピーダンス状態であるとき、別のデバイスからI/Oパッド18への5ボルトの信号は、Nチャンネルプルアップトランジスタ22の接合ダイオード又はNチャンネルプルアップトランジスタ22をターンオンさせない。このことは、I/Oパッド18が3.3ボルトのV^{α} に固定されるのを防ぎ、それによって電流の大きな低下を防ぐ。ドレインが3.3ボルトに接続されているNチャンネルMOSプルアップトランジスタ22のゲートに5ボルトの信号を印加できるレベルシフタブロック14は、N00分割におけるレール対レールの電圧スイングを確実にする。加えて、総てがN0分割を持たせ、高価でないM0分割を使用することによって、ラッチアップに対する高い免疫を持たせ、高価でないM0分割と

交差接続されている第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ30と32のゲート酸化膜の厚さが、5ボルト動作のために見積もられていることを、当業者は認識すべきである。さらに、レベルシフタブロック14内の第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ34,36及びトーテムポール出力ブロック12内のNチャンネルMOSプルダウン、プルアップのトランジスタ20,22は、第

1の実施例では図3に示されているLGO(低ゲートオフセット)トランジスタである。この問題は、現在、 V_{α} が5/3.3ボルトのハイブリッドシステムに向けられているのだが、将来、集積回路の動作電圧をさらに下げる必要が生じるであろうし、本発明がこのような変化を意図していることもまた当業者によって理解されるべきである。

LGOトランジスタ50が図3に示されている。LGOトランジスタ50は、当業者に周知の低電圧CMOSトランジスタの変形例である。LGOトランジスタ50は、P チャンネルMOSトランジスタ又はN チャンネルMOSトランジスタのの変形例の特徴は、ポリシリコンゲート56とゲート酸化膜56下のチャンネル52が、従来の低電圧CMOS

トランジスタよりも長く、弱くドープされたドレイン領域(LDD)58が、ポリシリコンゲート54の一方側の下方の領域に接しており、LDD58と同じ領域にあるより強くドープされたドレイン領域60が、ポリシリコンゲート54から隔たっていることである。第2の強くドープされたソース領域62は、ポリシリコンゲート54の他方側の下方の領域に接する。

LDD58は、従来の低電圧CMOSトランジスタよりも高い電圧でのLGOトランジスタ50の動作を可能にするので、有利である。LGOトランジスタ50が導通すると、LDD58は、電流の流れと直列に相当な抵抗を生じさせることによって、ゲート54下の横方向の電場を減少させる。チャンネル52の長さの増加も、ゲート54下の横方向電場の減少を促進する。LGOトランジスタ50が非導通になると、ドレイン降伏電圧は増加する。

LGOトランジスタ50は、当業者に周知の標準的なCMOS加工法を用いて加工される。LGOトランジスタ50を作る加工段階は、たいていの組立の環境下で低電圧CMOSトランジスタを代表的に作るために用いられている加工段階と同じである。ポリシリコンゲート54のためのマスクと強くドープされたドレイン領域60,62のためのマスクだけは、変える必要がある。LGOトランジスタ50のためのマスクにおける変化は、ポリシリコンゲート54下のチャンネ

ルがより長くなったり、強くドープされたソース/ドレイン領域60の隔たりがより長くなるという結果を生じる。

本発明は、本発明の出力バッファ回路を備えた集積回路 I / Oパッドを、 V_{α} が3.3ボルトのC MOS、 V_{α} が3.3ボルトのT T L、又は V_{α} が5ボルトのT T Lのデバイスバス及び入力に使用者がパッド対パッドの関係で接続することを可能にする。このことは、ブロック対ブロックの関係で V_{α} を選択するアプローチよりも効率的である。当業者は、一般的に本発明が、異なる電圧で動作する数個の論理ファミリのどれにも適用できるということが理解できるであろう。将来の時

点でV。における他の変化が起こる可能性があり、このような変化を本発明が意図しているということは理解できよう。

図4は、異なるVcc 電圧を必要とする多ロジックファミリからなるデバイスを駆動するための出力バッファ回路80の本発明の第2実施例を示す図である。図4で示す実施例は、図2の実施例と幾分異なっている。不必要な参照番号の重複を避けるため、図2の部材に対応する図4の部材には、両図において同一の参照番号を付している。

さて、図4をを参照すると、出力バッファ回路80の第2の実施例が示されている。本発明の第2の実施例によると、I/Oパッド18は、ソースがアースに接続されたNチャンネルMOSプルダウントランジスタ2.0によってロー論理レベルに引き下げられるとともに、ソースが3.3ボルトの V_{α} に接続されたPチャンネルMOSプルアップトランジスタ70によってハイ論理レベルに引き上げられる。PチャンネルMOSプルアップトランジスタ70は、Sボルトの V_{α} に接続されたNウェル内に配置されている。ここでさらに完全に開示するように、NチャンネルMOSプルダウントランジスタ20のゲートは、イネーブルロジックブロック16からの信号によって駆動され、PチャンネルMOSプルアップトランジスタ70は、レベルシフタブロック14を介してイネーブルロジックブロック16からの信号によって駆動される。

レベルシフタブロック14は、第1,第2の交差接続されたPチャンネルMO

Sトランジスタ30,32が5ボルトのV。に接続されて内部に配置されたNウェル及びソースを有する互いに交差接続された第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ30,32を有する。第1のPチャンネルMOSトランジスタ30,00ドレインは、第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のドレインに接続されている。第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のドレインは、第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のドレインに接続されている。第1のPチャン

ネルMOSトランジスタ30のゲートは、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32と第2にNチャンネルMOSトランジスタ36の共通ドレイン接続部に接続されている。第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートは、第1のPチャンネルMOSトランジスタ30と第1のNチャンネルMOSトランジスタ34の共通ドレイン接続部に接続されている。第1のPチャンネルMOSトランジスタ34のゲートと第2のPチャンネルMOSトランジスタ32及び第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のドレインからなる接続点は、トーテムポールブロック12内にあるPチャンネルMOSソースフォロワ・プルアップトランジスタ70に接続されている。インバータ38は、第1のNチャンネルMOSトランジスタのゲートと、第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のゲートとの間に接続されている。レベルシフタブロック14は、イネーブルロジック16から第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のゲートへの信号、及びイネーブルロジック16からインバータ38を経て第2のNチャンネルMOSトランジスタ36ゲートへの信号によって駆動される。

イネーブルロジックブロック16は、イネーブルロジックブロック16への入力信号に応じて、トーテムポールブロック12の出力がロー論理レベル、ハイ論理レベル又は高インピーダンス状態のいずれかになるように強制する。イネーブルロジックブロック16への入力は、データ入力と、大域イネーブル入力と、出力イネーブル入力である。大域イネーブル入力は、夫々の出力バッファ回路に同時に伝えられる大域出力選択信号に応答し、出力イネーブル入力は、個々の出力選択信号に応答する。出力バッファ回路での大域イネーブル入力と出力イネーブ

ル入力の使用は、当業者によく知られている。イネーブルロジックブロック16において、データ入力がナンドゲート40の第1の入力であり、大域イネーブル入力がアンドゲート42の第1の入力であり、出力イネーブル入力が第1のアンドゲート42の第2の入力であり、第1のアンドゲート42の出力がナンドゲート40の第2の入力である。

ナンドゲート 4 0 の出力は、レベルシフタブロック 1 4 内の第 1 の N チャンネル M O S トランジスタ 3 4 のゲートを駆動するとともに、レベルシフタブロック 1 4 内の第 1 と第 2 の N チャンネル M O S トランジスタ 3 4 , 3 6 との間に接続されたインバータ 3 8 を介して第 2 の N チャンネル M O S トランジスタ 3 6 のゲートを駆動する。第 1 アンドゲート 4 2 の出力及びナンドゲート 4 0 の出力は、第 2 の アンドゲート 4 4 の 第 1 及び第 2 の 入力に 夫々接続される。第 2 の アンドゲート 4 4 の 出力は、トーテムポールブロック 1 2 内の N チャンネル M O S プルダウントランジスタ 2 0 の ゲートを駆動する。

交差接続された第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ30,32のゲート酸化膜は、5ボルトのV。のために見積もられた厚みを有する。第2の好ましい実施例では、レベルシフタブロック14内の第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタ34,36と、トーテムポールブロック12内のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20及びPチャンネルMOSプルアップトランジスタ70とは、既に説明したようにLGOトランジスタである。

出力バッファ回路80の出力は、イネーブルロジック16の入力における入力

信号に依存している。大域イネーブル信号又は出力イネーブル信号のいずれかが ローの場合、第1のアンドゲート42の出力はローである。この場合、第1のナ

ンドゲート 4 0 の出力がハイになり、第 2 のアンドゲート 4 4 の出力はローになる。第 2 のアンドゲート 4 4 のロー出力は、NチャンネルMOSプルダウントランジスタ 2 0 をターンオフする。ナンドゲート 4 0 のハイ出力は、レベルシフタブロック 1 4 内の第 1 の NチャンネルMOSトランジスタ 3 4 をターンオンさせ、レベルシフタブロック 1 4 内の第 2 の Nチャンネル MOSトランジスタ 3 6 をインバータ 3 8 を介してターンオフさせる。

第1のNチャンネルMOSトランジスタ34のドレインが交差接続されたトランジスタ対の第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに接続されているので、NチャンネルMOSトランジスタ34がターンオンすると、このトランジスタのドレインがアースに接続され、このドレインのアースへの接続が、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32をターンオンさせる。このターンオンの結果、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のドレインは、5ボルトに引き上げられる。第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のターンオフは、交差接続されたトランジスタ対の第1のPチャンネルMOSトランジスタ30をもターンオフさせる。このとき、第2のPチャンネルMOSトランジスタ30を・セターンオフさせる。このとき、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のドレイン5ボルトが、第1のPチャンネルMOSトランジスタ30のゲートに印加される。PチャンネルMOSプルアップトランジスタ70は、第1PチャンネルMOSトランジスタ30のゲートと、第2のPチャンネルMOSトランジスタ32及び第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のドレインとからなるレベルシフタブロック14内の接続点に接続されているが、このような状況下でターンオフし、出力パッド18は高インピーダンス状態になる。

大域イネーブル信号と出力イネーブル信号の双方がハイの場合、トーテムポールブロック12の出力は、データ入力での入力信号に従う。大域イネーブル入力と出力イネーブル入力の両信号がハイになると、第1のアンドゲート42の出力がハイになる。第1のアンドゲート42のハイ出力は、ナンドゲート40と第2のアンドゲート44の双方の出力を、データ入力の補数とする。

第2のアンドゲート44からのロー出力は、トーテムポールブロック12内のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20をターンオフさせ、ナンドゲート40からのロー出力は、レベルシフタ14を介してトーテムポール12内のPチャンネルMOSプルアップトランジスタ70をターンオンさせて、出力パッド18の論理レベルをハイにする。

レベルシフタブロック14において、ナンドゲート40のロー出力は、レベル シフタブロック14内の第1のNチャンネルMOSトランジスタ34をターンオ フさせ、インバータ38を介してレベルシフタ14内の第2のNチャンネルMO Sトランジスタ36をターンオンさせる。ターンオンした第2のNチャンネルM OSトランジスタ36は、そのドレインをアースに接続し、このドレインのアー スへの接続は第2のNチャンネルMOSトランジスタ36のドレインが交差接続 されたトランジスタ対の第1 PチャンネルMOSトランジスタ30のゲートに接 続されているので、第1のPチャンネルMOSトランジスタ30をターンオンさ せる。このターンオンの結果、第1のPチャンネルMOSトランジスタ30のド レインは、5ボルトに引き上げられる。ターンオフした第1のNチャンネルMO Sトランジスタ34は、第1のPチャンネルMOSトランジスタ30のドレイン の5ボルトが第2のPチャンネルMOSトランジスタ32のゲートに印加される ので、交差接続されたトランジスタ対の第2のPチャンネルMOSトランジスタ 32をターンオフさせる。トーテムポール内のPチャンネルMOSソースフォロ ワ・プルアップトランジスタ70は、第1のPチャンネルMOSトランジスタ3 0のゲートと第1のPチャンネルMOSトランジスタ30及び第2のNチャンネ ルMOSトランジスタ32のドレインからなるレベルシフタ14内の接続点に接 続されているが、このような状況下で、1/0パッド18は、ハイ論理レベルに なる。

第2のアンドゲート44からのハイ出力は、トーテムポールブロック12内の

NチャンネルMOSプルダウントランジスタ20をターンオンさせ、ナンドゲート40からのハイ出力は、レベルシフタブロック14を介してトーテムポールブロック12内のPチャンネルMOSプルアップトランジスタ70を上述のように

ターンオフさせる。これが、出力パッド18の論理レベルをローにする。

当業者が図4を検討すれば容易に理解できるように、5ボルトのV_にに接続されるNウェル内に配置されたPチャンネルMOSプルアップトランジスタ7Oをプルアップデバイスとして使用することは、3.3ボルトと5ボルトのデバイスの双方を出力パッド18に接続することを可能にする。Nウェルが5ボルトのV に接続されているので、出力パッド18に接続されているPチャンネルMOSプルアップトランジスタ7OP形ドレイン領域が、他のデバイスによって5ボルトで駆動された場合、PチャンネルMOSプルアップトランジスタ7OpOBをタイオードの順バイアスはなくなるであろう。さらに、上記出力パッドの電圧は、PチャンネルMOSプルアップトランジスタ1O00をターンオフさせるために、10のゲートに供給される電圧よりも高くないので、出力パッドが15ボルトで駆動されても、10のゲーンネル1010のプルアップトランジスタ10のがので、出力パッドが110ので

交差接続された第1,第2のPチャンネルMOSトランジスタ30,32のゲート酸化膜の厚みが、5ボルトの V_{cc} のために見積られていることは、当業者に理解されるべきである。さらに、レベルシフタブロック14内の第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタ34,36と、トーテムポール出力ブロック12内のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20及びPチャンネルMOSプルアップトランジスタ70とは、第2の実施例においては、図3で示されるLGOトランジスタである。レベルシフタブロック14内の第1,第2のNチャンネルMOSトランジスタ34,36と、トーテムポール出力ブロック12内のNチャンネルMOSプルダウントランジスタ20及びPチャンネルMOSプルアップトラ

ンジスタ70とは、この技術分野で周知の従来の低電圧MOSトランジスタにすることができることもまた理解されるべきである。

本発明の実施例と適用が既に示され、説明されたが、上述の内容以上のより多くの変更が、本発明の概念から離れることなく可能であることは、当業者に明白

、であろう。従って、本発明は、添付の請求の範囲の趣旨以外によって制限される ことはない。

[図1]

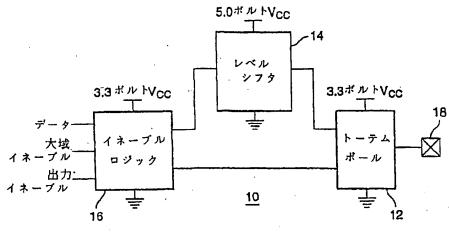
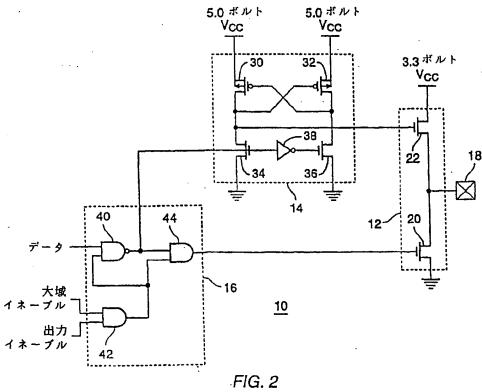


FIG. 1

[図2]



【図3】

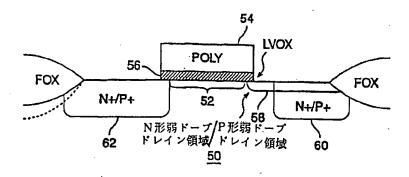


FIG. 3

【図4】

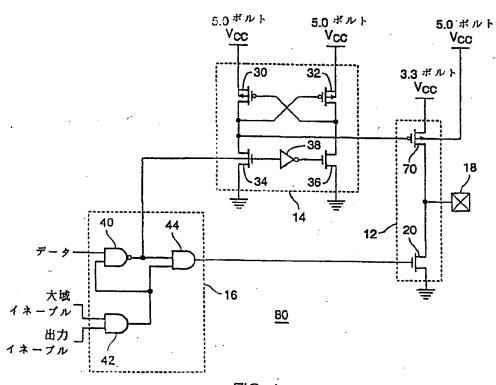


FIG. 4

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US97/10683						
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(6) :HO3K 19/0185 US CL :326/80, 81, 63 According to Internstional Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED								
Minimum documentation scarched (classification system followed by classification symbols) U.S.: 326/80, 81, 63, 119, 121								
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched								
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) APS search terms: logic, enable, level shift, MOS								
C. DOC	UMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category	Citation of document, with indication, where app	propriete, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.				
x	US 5,396,128 A (Dunning et al) 07 March 1995 (07/03/95), 1, 6, 14-19 see Figs. 3 and 8, and col. 2, second paragraph.							
A	US 5,473,268 A (Declercq et (05/12/95), see Figs. 3A and 8.	al) 05 Dece	mber 1995	1-40				
X	US 5,258,319 A (Inuishi et a (02/11/93), see Fig. 17F.	I) 02 Nover	mber 1993	40				
				•				
☐ Purd	ser documents are listed in the continuation of Box C.	See pate	nt family annex.					
See partie tally single. Special nategories of civil decorporate: "A" document defining to present state of the art which is not consistend to be of performed to the order								
U da	state decomment pulsa-leed on or after the interestment iting dust, summent which may here decide on priority skim(s) or which is sed to establish the pulsacing date of eacher clutters or other	ormidered as when the dec	rroi er cannet be comité ument in taken altene sarticular relevance: é	se electrical invention connect by and to inverte an inventive step				
apocial research (as apocitive) "O" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to inventive step when the document is combined with one or research before and document, such combination to appear to the statement of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to inventive sea, i								
"p" document published prive to the international filling data but later than "g" document member of the same pulsest faculty the princip data chairs.								
Date of the actual complexion of the international search 28 JULY 1997 Date of mailing of the international search report 2 0 AUG 1997								
Commission Best PCT	mailing address of the ISA/US uner of Patente and Trademarks a, D.C. 2023 No. (703) 305-0239	Authorized officer Authorized officer Authorized officer Authorized officer Authorized officer Authorized officer Authorized officer						
Porm PCT/ISA/210 (second sheet)() oly 1992)*								

(34)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/US97/10683

BOX II. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION WAS LACKING This ISA found multiple inventions as follows:

This application contains the following inventions or groups of inventions which are not so linked as to form a single inventive concept under PCT Rule 13.1. In order for all inventions to be searched, the appropriate additional search fees must be paid.

Group I, claim(s)1-39, drawn to an output buffer.
Group II, claim(s) 40, drawn to a low vokege gate offset MOS transistor.

The inventions listed as Groups I and II do not relate to a single inventive concept under PCT Rule 13.1 because, under PCT Rule 13.2, they lack the same or corresponding special technical features for the following reasons: The output buffer may use a MOS transistor other than the low voltage gate offset transistor of Group II, and conversely the low voltage gate offset transistor is useful in circuitry other than the output buffer of Group I.